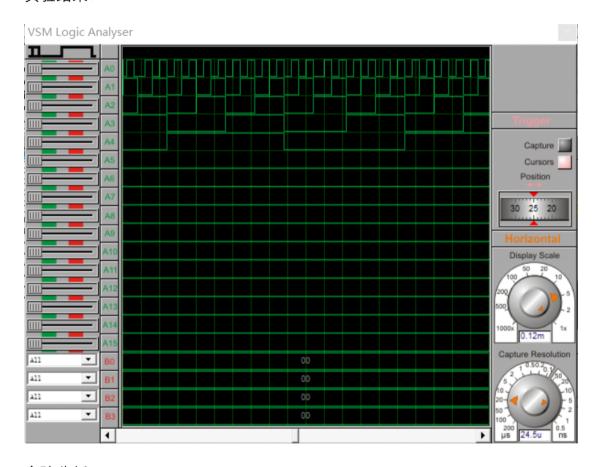
实验内容1

74LS197 组成与工作原理

实验原理:

74LS197 内部由一个八进制计数器和一个二进制计数器组成,它们可以独立工作,分别对接入 CP0 的时钟信号进行二进制计数或对接入 CP1 的时钟信号进行八进制计数。

实验结果:



实验分析:

74LS197 可以通过将时钟信号接 CP0, 然后将 Q0 与 CP1 相连, 组成一个是 六进制计数器, 对接入 CP0 的时钟信号进行计数。

实验内容 2

静态测试门电路芯片

实验原理:

74LS00 芯片: 与非门逻辑

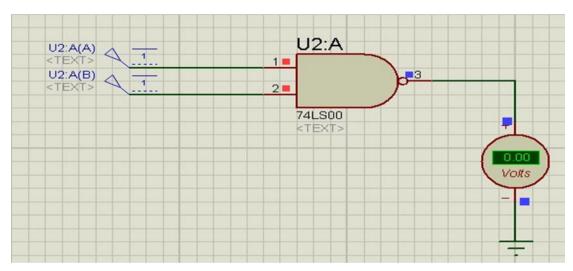
74LS08 芯片: 与门逻辑

74LS20 芯片: 四输入与非门逻辑

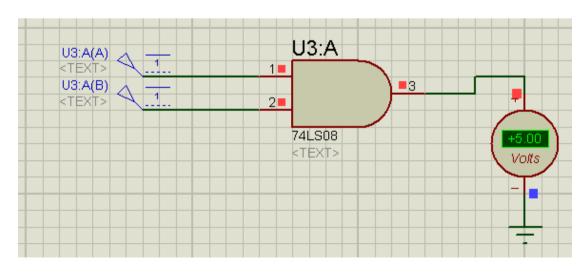
74LS86 芯片: 异或门逻辑

实验结果:

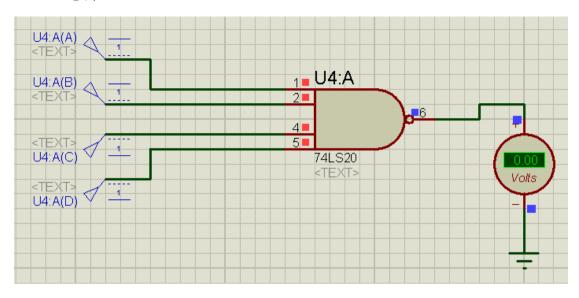
74LS00 芯片



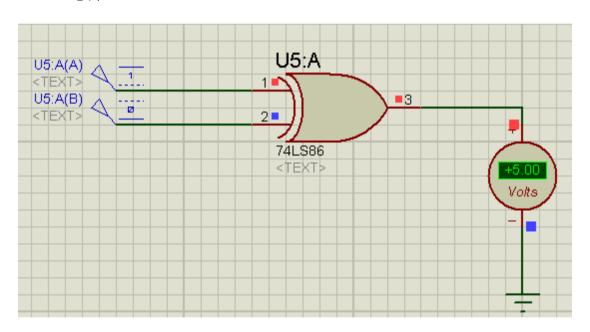
74LS08 芯片



74LS20 芯片



74LS86 芯片



实验分析:

74LS00 芯片: 两个输入均为高电平时, 电压表为 0V, 否则电压表为 5V。

74LS08 芯片:两个输入均为高电平时,电压表为 5V,否则电压表为 0V。

74LS20 芯片: 四个输入均为高电平时, 电压表为 0V, 否则电压表为 5V。

74LS86 芯片:两个输入不同时,电压表为 5V;两个输入相同时,电压表为 0V。

实验内容3

动态测试门电路芯片

实验原理:

74LS00 芯片: 与非门逻辑

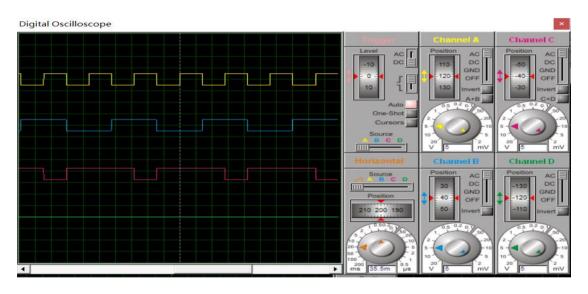
74LS08 芯片: 与门逻辑

74LS20 芯片: 四输入与非门逻辑

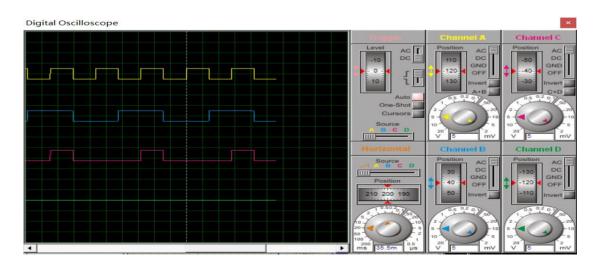
74LS86 芯片: 异或门逻辑

实验结果:

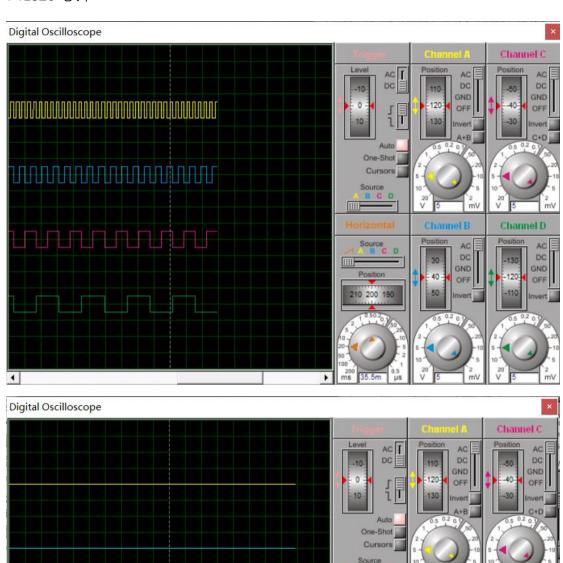
74LS00 芯片



74LS08 芯片



1



Channel D

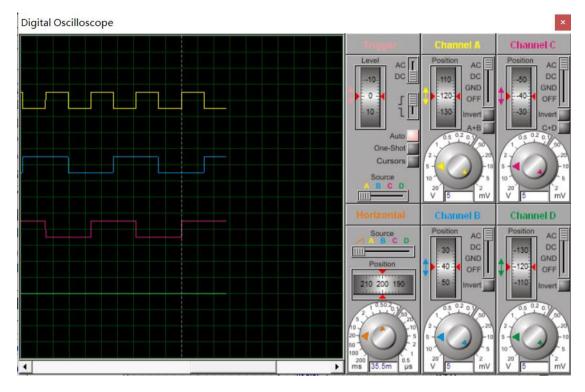
DC

GND

AC DC

GND

74LS86 芯片



实验分析:

74LS00 芯片: 两个输入均为高电平时,输出低电平,否则输出高电平。

74LS08 芯片: 两个输入均为高电平时,输出高电平,否则输出低电平。

74LS20 芯片: 四个输入均为高电平时,输出低电平,否则输出高电平。

74LS86 芯片: 两个输入不同时,输出高电平;两个输入相同时,输出低电平。